(5) Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-074705 (1998) and its corresponding United States Patent No. 5,837,058

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号。

特開平10-74705

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 L 21/205			H 0 1 L 21/205	
C 2 3 C 16/44			C 2 3 C 16/44	В .
HO1L 21/68			H 0 1 L 21/68	N

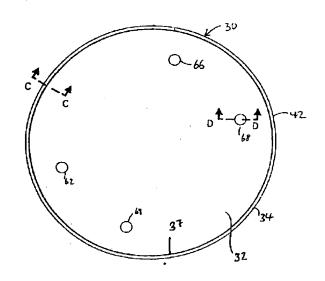
		審査請求	未請求 請求項の数22 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特贖平9-186616	(71)出願人	390040660 アプライド マテリアルズ インコーポレ
(22)出願日	平成9年(1997)7月11日		イテッド APPLIED MATERIALS, I
	08/680328	·	NCORPORATED
(32)優先日 (33)優先権主張国	1996年7月12日 米国(US)		アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95054 サンタ クララ パウアーズ ア
		(72)発明者	ペニュー 3050 チャン アイフア
			アメリカ合衆国, カリフォルニア州, フリーモント, リヴァーモア カモン
		(74)代理人	43241 弁理士 長谷川 芳樹 (外4名)
	·	(13) (42)	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高温サセプタ

(57)【要約】

【課題】 プロセス中、高温クリーニングサイクル中、 又は腐食性CVDの適用中の、化学的腐食及び熱サイク ルに対する耐性を改善したサセプタを提供する。

【解決手段】 サセプタ30が、リップ34によって環 囲されている表面32、傾斜面が形成された内側面3 6、上面38、外側面42、上面38と外側面42との 間の第1の丸められた縁部40、表面32と内側面36 との間の第2の丸められた縁部39、及び内側面36と 上面38との間の第3の丸められた縁部37を備える。 サセプタ30は窒化アルミニウムの被膜によって覆われ たグラファイト本体を備える。



【特許請求の範囲】

【請求項 | 】 一定の領域を有する平坦な基板載置面、 及び、

1

前記基板載置面を環囲して前記領域を画成し、前記基板 載置面より一定の高さを有し、内側面と前記基板載置面 との間に第1の丸みの付けられた縁部を有し、外側面 と、上面と、前記該側面を前記上面に繋いている第2の 丸みの付けられた縁部とを有するリップ、を備える装

る請求項1に記載の装置。

【請求項3】 前記第2の丸みの付けられた縁部が、約 0. 020インチ(0.051cm)~0.060イン チ(0.152cm)の半径を有するように丸みが付け られている請求項1に記載の装置。

【請求項4】 前記第1の丸みの付けられた縁部が、約 0. 010インチ(0. 025cm)~0. 015イン チ (0.038cm) の半径を有するように丸みが付け られている請求項1に記載の装置。

【請求項5】 第3の丸みの付けられた縁部を前記上面 と前記内側面との間に更に備え、前記第3の丸みの付け られた縁部が約0.015インチ(0.038cm)の 半径を有するように丸みが付けられている請求項1に記 載の装置。

【請求項6】 窒化アルミニウム被膜を有するグラファ イト複合材料で構成されている請求項1に記載の装置。 【請求項7】 前記グラファイト複合材料が、窒化アル ミニウムの熱膨張係数とほぼ一致した熱膨張係数を有す る請求項6に記載の装置。

【請求項8】 前記グラファイト複合材料が、窒化アル ミニウム被膜の形成に先立ってビードブラストされてい る請求項7に記載の装置。

【請求項9】 前記被膜の厚さが、約40ミクロン~6 0ミクロンである請求項8に記載の装置。

【請求項10】 凹形平坦面及びリップ部を有するウエ ハ支持面であって、前記リップ部が傾斜面の形成された 内側面と、上面と、外側面とを有し、また更に前記内側 面と前記凹形平坦面との間に第1の丸みの付けられた底 縁部を有している前記ウエハ支持面を備える化学気相堆 積のためのサセプタ。

【請求項11】 前記第1の丸みの付けられた底縁部 が、約0.010インチ(0.025cm)~0.01 5 インチ (O. 038 cm) の半径を有するように丸み が付けられている請求項10に記載のサセプタ。

【請求項12】 前記外側面と前記上面との間に第2の 丸みの付けられた縁部を更に備え、前記第2の丸みの付 けられた縁部が約0.020インチ(0.051cm) ~0.060インチ(0.152cm)の半径になるよ うに丸みが付けられている請求項10に記載のサセブ タ。

- 【請求項13】 第3の丸みの付けられた縁部を前記上 面と前記内側面との間に更に備え、前記第3の丸みの付 けられた縁部が、約0.015インチ(0.038c m) の半径を有するように丸みが付けられている請求項 10に記載のサセブタ。

【請求項14】 窒化アルミニウム被膜を有するグラフ ァイト複合材料で構成されている請求項10に記載のサ ゼプタ。

【請求項15】 前記窒化アルミニウム被膜の厚さが、 【請求項2】 化学気相堆積のためのサセプタを構成す 10 約40ミクロン~60ミクロンである請求項14に記載 のサセプタ。

> 【請求項16】 前記グラファイト複合材料が、窒化ア ルミニウムの熱膨張係数とほぼ一致した熱膨張係数を有 する請求項14に記載のサセプタ。

> 【請求項17】 前記グラファイト複合材料が、窒化ア ルミニウム被膜の形成に先立ってビードブラストされて いる請求項14に記載のサセプタ。

【請求項18】 傾斜面の形成された内側面、上面、外 側面、前記上面と前記外側面との間の第1の丸みの付け られた縁部、前記上面と前記内側面との間の第2の丸み の付けられた縁部、及び前記内側面と前記上面との間の 第3の丸みの付けられた縁部を有しているリップによっ て環囲され、且つ基板保持領域を画成している表面を有 し、グラファイト材料で構成されている本体と、

前記本体を覆っている、窒化アルミニウムの膜からなる 被膜と、を備える化学気相堆積のためのサセプタであっ て、

前記本体を構成しているグラファイト材料が、A1N被 膜の熱膨張係数とほぼ一致している熱膨張係数を有して いるサセプタ。

【請求項19】 A1N被膜の厚さが、約40ミクロン ~60ミクロンである請求項18に記載のサセプタ。

【請求項20】 前記第1の丸みの付けられた縁部が、 約0.020インチ (0.051cm) ~0.060イ ンチ (0. 152cm) の半径を有している請求項18 に記載のサセプタ。

【請求項21】 前記第2の丸みの付けられた縁部が、 約0.010インチ (0.025cm)~0.015イ ンチ(0.038cm)の半径を有している請求項20 40 に記載のサセプタ。

【請求項22】 前記第3の丸みの付けられた縁部が、 約0.010インチ(0.025cm)~0.015イ ンチ(0.038cm)の半径を有している請求項21 に記載のサセプタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、化学気相堆積に関 する。

[0002]

50 【従来の技術】化学気相堆積(CVD)は、基板に様々

30

な種類の膜を堆積するための一般的なプロセスであり、 半導体集積回路の製造に広く用いられている。CVDプ ロセスでは、最終的な膜に必要な原子を含んでいる化学 物質が、堆積チャンバ内で混合されて反応する。元素又 は分子は基板表面に堆積し、蓄積して膜を形成する。通 常。膜が堆積する基板はサセプタに取り付けられるが、 そのサセプタはCVDプロセスの種類によって様々な材 料から構成されうる。サセプタは、熱伝導性が良く、熱 変形に対して高い耐性を有することが好ましい。例え は「アルミニウムは熱伝導性が良い一般的なサセフタ材」10 化学クリーニングを行わなければならない。このため、 料であるが、脆くて髙温に耐えられない。ゆえに、窒化 アルミニウム(AIN)で被覆されたグラファイト又は ガラス状炭素(glass carbon)で作られたサセプタが一般 的になってきている。

【0003】CVDシステムに用いられている加熱手段 は2種類あり、どのようにサセプタを加熱するかによっ て区別されている。抵抗加熱手段は、抵抗加熱エレメン トを利用して直接ウエハを加熱し、ウエハの部分だけに 制限された局所的な反応を引き起こすものである。一 方、ランプ加熱形式は、放射加熱ランプを用いて基板、 サセプタ及びチャンバを加熱して、チャンバのあらゆる 場所で反応を生じさせるものである。

【0004】様々な半導体の分野に適用される代表的な CVDプロセスとしてはジクロルシラン(DCS) 珪化 タングステンプロセスがある。抵抗加熱システムは、こ のDCSプロセスには、プロセス発生温度の観点から適 さない。抵抗加熱システムは、必要とされるプロセス温 度範囲(500℃~600℃)を持続することができな いからである。結果的に、DCSプロセスは、例えばハ ロゲンランプで加熱されたCVDチャンバで行われる。 【0005】DCS珪化タングステンプロセスでは、珪 化タングステン膜はWF。, DCS, 及びSiH.の反応 によって形成される。他のCVDプロセスと同様に、一 連のウエハ(典型的には25枚)を処理した後、チャン バはクリーニングされ、反応チャンバ壁やチャンバ内の 構成要素に堆積している反応生成物が除去される。サセ プタは、クリーニングプロセス中、CVDチャンバ内に 置かれたままになっている。

【0006】二つの異なった種類のクリーニングプロセ スが一般的に利用されている。それは化学クリーニング 又はプラズマクリーニングである。プラズマクリーニン グでは、NF,及びRFエネルギを用いてプラズマを発 生させる。その結果、プラズマクリーニングは更に局所 化されるが、制御がより困難なため、堆積物は不均一に クリーニングされる。 プラズマクリーニングプロセスが 500℃~600℃の範囲の温度で行われると、サセプ タはひどく損傷を受け、かなりの微粒子がシステムの他 の構成要素から発生するであろう。加えてプラズマクリ ーニングが局所化されて、更に不均一になる。一方、化 学クリーニングは、より均一ではあるが、チャンバの構 50

成要素に更にストレスがかかる。

【0007】化学クリーニングは、プロセスチャンバ内 にCIF,を入れ、髙温でより激しい熱依存性の反応を 引き起こすものである。化学クリーニングは、適切に制 御しないとサセプタに損傷を与える可能性がある。四フ ッ化塩素(С1F₁)中、300℃~600℃の温度で の化学クリーニングは、サセプタが機械的及び化学的両 方のストレスを受けるため望ましくない。例えば、ガラ ス状炭素のサセプタを用いた場合は、200℃の温度で プロセスチャンバを500℃~600℃ のDCS珪化 タングステン処理温度から冷却することが必要であり、 よってチャンパのプロセススループットが遅れることと

【0008】ガラス状炭素又はグラファイトなどの材料 から形成されてAIN被膜を有しているサセプタは、特 に上述したような化学的又は機械的なストレスを受けや すい。サセプタを形成するのに現在用いられている従来 材料は、熱的に不適当に組み合わされているために、被 膜材料とサセプタ材料の間に熱サイクルストレスが生 じ、サセプタ表面に亀裂が形成されるであろう。

【0009】図1の(A)及び図1の(B)は、従来の サセプタのデザインの平面図及び側面図であり、当該技 術の現在の状態を示している。

【0010】サセプタ10には、処理される基板が置か れる基板載置面12が備えられている。サセプタ10の 基板載置面12は有効領域を有しており、その有効領域 は基板10の周縁部に位置している複数本の保持柱18 の内縁16によって定義される内径部分14にまで広が っている。サセプタ10の周縁部には、およそ11本の 保持柱18が備えられている。各保持柱は、図1の

(B) に示すように傾斜面が形成されている内側面18 を備えている。また、各保持柱には、サセプタ10の最 表面につながっている2つの側面が設けられている。表 面24と共に側面18,20,22の内側の部分により 形成される縁部は、クリーニングとプロセスステップと の間の熱サイクルで発生する機械的なストレスがAIN 被膜に亀裂をもたらしうるストレスポイントに相当す る。プロセス中に亀裂が発達すると、化学クリーニング 薬品が基板材料に浸透して、被膜材料やサセプタ材料を 腐食するので、サセプタはこれ以上プロセスに使用でき なくなる。

【0011】結果的に、従来技術のサセプタ10は、一 般的に温度が約摂氏200度以下のレベルに維持される 化学クリーニングプロセスで利用されなければならな い。これは著しくCVDプロセスのプロセス時間を増加 させ、CVDシステム全体としてのスループットを低減 させる。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、概略的に説明

30

すると、プロセス中、高温クリーニングサイクル中又は 腐食性CVDの適用中の、化学的腐食及び熱サイクルに 対する耐性を改善したサセプタを提供するものである。 サセプタは、本体がグラファイト材料でできており、そ の本体は基板保持領域を画成する表面を有している。そ の表面はリップで環囲されており、そのリップは、傾斜 面が形成された内側面、上面、外側面、上面と外側面と の間にある丸みの付けられた第1縁部、上面と内側面と の間にある丸み付けされた第2縁部、及び内側面と上記 表面との間にある丸みの付けられた第3縁部を有してい 10 に、試行錯誤により経験的に決定されたものである。 る。一定の厚さの窒化アルミニウム膜を有する被膜が、 サセプタ本体を覆っている。サセプタは、窒化アルミニ ウム被膜を形成するのに先立って、被膜の付着を改良す るためにビード(bead)ーブラストされる。本体を構成し ているグラファイト材料は、AIN被膜の熱膨張係数と 非常に近い熱膨張係数を有している。

[0013]

【発明の実施の形態】図2~図8は、本発明によるサセ プタを示すものである。このサセプタは、基板を化学気 相堆積(CVD)チャンパの中で移送するのに有利であ り、高温プロセス及びクリーニングサイクルに用いるこ とができ、よって全体としてのプロセスの処理時間を低 減することができる。本発明は、原理的には多くの異な ったタイプのCVDシステムに利用できるが、チャンバ は、誘電又は有機金属気相堆積システムであることが好 ましい。

【0014】図2に示すように、サセプタ30は基板保 持面32を有しており、基板保持面32はサセプタ30 の平面を構成している。サセプタ30が基板を保持して いる最中に基板が横へ移動するのを防止するために、リ ップ34がサセプタ30の外側面42に形成されてお り、基板保持面32の境界部を構成している。

【0015】図5において更に詳細にリップ34を示 す。図5に示すように、基板載置面32の有効領域は、 リップ34の傾斜側面36の底縁部37によって画成さ れている。底縁部37によってサセプタ30の内径は定 まり、一方、外側面42によって外径は定まる。一実施 ・形態として、200mmの基板を保持する場合、基板載 置面は底縁部37によって直径約8インチ(20.32 cm) として定められる。図5に示すように、底縁部3 7と頂縁部39との間の傾斜側面36の幅₩は、約0. 033インチ(0.084cm)であり、上面38の高 さHは、基板載置面32の上方約0.031インチ (0.079cm) である。

【0016】リップ34は、外側面42と上面38との 間に丸みの付けられた外縁部40を有している。頂縁部 39及び底縁部37は、それぞれ半径が約0.015イ ンチ(0.038cm), 0.010インチ(0.02 5 cm)の円になるように丸みが付けられている。この 丸み付けによって熱サイクル中の縁部のストレスが低減 50 は、CVDチャンバに取り付けられているサセプタアー

される。外側面42と上面38の間の外縁部40は、半 径が約0.060インチ (0.15cm) の円になるよ うに丸みが付けられている。これらの、本発明によるサ

セプタの機械的特徴は、本装置のストレス特性の低減に 大いに貢献している。

【0017】これらの寸法は一例であって、本発明の変

形形態では、サセプタのサイズ及び形に関連して変わる であろうことは認知されるべきである。これらの値は、 熱サイクルストレスに対して最適の耐性を提供するよう

【0018】図2は、付加的な穴62,64,66及び 68も示している。これらの穴は図7に断面図で示され ている。基板取扱いフィンガは、これらの貫通穴によっ て、基板を持ち上げたり、基板載置面32に下ろしたり することができる。穴62.64.66及び68の代表 例として穴68について述べると、半径が0.06イン チ(0.15cm)となるように丸みが付けられたエッ ジ69を有し、幅は約0.38インチ(0.97cm) であり、これも熱サイクル及び化学クリーニング中にお 20 けるザセプタのストレスに対する耐性に貢献している。 【0019】サセプタ30は、傾斜縁部48を備える底 面46を更に有している。サセプタ30の底面46を図 4に示す。この図で示すように、CVDチャンバにサセ プタ30を固定する熱電対インサートをサセプタ30の 穴52,54及び56内に配置することができるよう に、コーティングされていない領域50が提供されてい る。サセプタ30は、窒化アルミニウム被膜で覆われた グラファイト又はグラファイト複合材料から形成されて いる。窒化アルミニウム被膜は、厚さが40~60ミク ロンの範囲であることが好ましい。本発明によると、サ セプタ30の表面には、ビードブラスト作業に引き続い て窒化アルミニウム被膜が付けられる。従来、サセプタ 30の表面には、窒化アルミニウム被膜を付ける準備と して機械仕上げが行われていた。従来からは、表面を機 械加工すると、被膜がより良く付着すると考えられてい る。しかし、実際は、ビートブラスト表面の表面仕上げ をより粗くすると、被膜がより良く付着することが判っ た。このことによって、窒化アルミニウム被膜がグラフ ァイトサセプタ材料に、より良く接着できるようになっ た。被膜の形成に先立ってサセプタの表面を粗くするた めの技術としては、サンドブラストやグルービングな ど、又は表面を粗くする機械加工でさえも、代りに用い ることができる。図4に示すように、サセプタ30の底 面46の領域50の部分は、窒化アルミニウム被膜がな いままになっており、AINでサセプタをコーティング

【0020】図6は、サセプタ取付け用穴52,54の 図4のB-B線に沿っての断面図である。これらの穴

するのに引き続いてニッケルスルファミン酸塩材料で選

択的にメッキされるようになっている。

7

ムにサセプタ30を固定するための取付け用インサート 50を入れるものである。図9の(A)及び図9の

(B) は、取付け用インサート50の平面図及び断面図である。

【0021】図8は穴56の断面図であり、図10に断面で示されている熱電対インサート60と共に用いられ、CVDチャンバの熱電対をサセプタ30に連結するためのものである。

【0022】サセプタ30を形成するのに利用されるグラファイト材料の熱膨張係数は、窒化アルミニウム被膜 10 とほぼ一致する。従来技術のサセプタデザインでは、サセプタ材料の熱膨張係数は約 7×10^{-6} であり、本発明の材料では、熱膨張係数は約 5×10^{-6} である。この材料は、一般にオランダ、ヘルモンド(Helmond)のXycar b Ceramics から購入することができる。なお、本発明の窒化アルミニウム被膜の厚さは、 $40\sim60$ ミクロンの範囲である。

【0023】本発明の多くの特徴及び利点は、当業者にとり明らかであろう。本発明は、機械的な熱並びにクリーニングのサイクル、及び化学気相堆積に対して改善された耐性を有するサセプタを提供する。本発明のすべてのこのような特徴及び利点は、特許請求の範囲によって定められる発明の範囲内にあることが意図されている。*

*【図面の簡単な説明】

【図 1】(A)及び(B)は、化学気相堆積に用いられる従来技術のサセプタを示す平面図及び側面図である。 【図 2】本発明による。化学気相堆積のためのサセプタの平面図である。

【図3】図2に示すサセプタの側面図である。

【図4】図2に示すサセプタの底面図である。

【図5】図2のC-C線に沿っての断面図である。

【図6】図4のB-B線に沿っての断面図である。

【図7】図2のD-D線に沿っての断面図である。

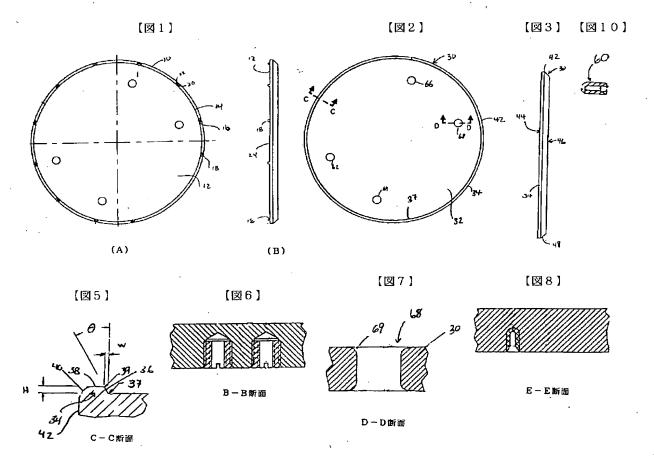
【図8】図4のE-E線に沿っての断面図である。

【図9】(A)及び(B)は、図2に示すサセプタの熱電対インサートの平面図及び断面図である。

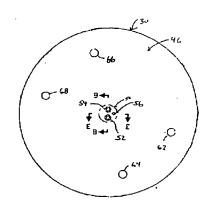
【図10】図2に示すサセプタの熱電対インサートの断面図である。

【符号の説明】

30…サセプタ、32…基板保持面、34…リップ、36…傾斜側面、37…底縁部、38…上面、39…頂縁部、40…外縁部、42…外側面、50…取付け用インサート、52,54…サセプタ取付け用穴、56…穴、60…熱電対インサート、62,64,66,68…穴。







【図9】





フロントページの続き

(72)発明者 ワング ルウェイビング アメリカ合衆国、 カリフォルニア州、 フリーモント、 サンミー アヴェニュー 622 (72)発明者 シ ミング

アメリカ合衆国, カリフォルニア州, サンタ クララ, グラナダ アヴェニュ ー 3480, アパートメント 140